

# 一种电离辐射致死的純死亡过程

王 宝 翰

(中国科学院微生物研究所,北京)

按照放射生物学中流行的“靶”的学說<sup>[1]</sup>, 电离辐射的生物学效应是由于某些生物的特定分子内部产生了电离, 或电离粒子經過某些特定的結構而产生的。但是靶的学說应用是有范围的, 显然它不可能用来解释一切因辐射引起的生物学效应, 这点在 Lea 的著作<sup>[1]</sup>中已讲得很清楚, 能够运用靶的学說的一类效应是基于一次电离作用, 用之来解释病毒鈍化, 基因突变的产生和細菌的致死得到成功, 但是运用这个学說决定于下述三个条件:

1. 受辐射影响的机体(或細胞)随辐射剂量增加的方式, 当研究致死作用时, 即要求存活曲線为指数曲線。

2. 一定剂量的效应与作用时的剂量强度, 或与剂量的分散方式无关。

3. 基于一次电离型的效应与所用射線波长或类型无关。

但是如果从随机过程中的純死亡过程理論<sup>[2,3]</sup>看来, 亦能說明条件 1、2 的确切性, 且能得到更强的結果, 主要是机体致死数量的概率函数, 期望值以及方差, 所得結果与已有的實驗資料相比較, 得出滿意的解釋。

假設有一細胞羣体, 實驗开始时处于不含氮物质或蒸餾水中, 沒有分裂状态, 自然的死亡因为

很小而略而不計, 又設用电离辐射線照射該細胞羣体, 由于种种因子的影响, 經過某个固定剂量  $D$  后, 重复試驗时可发现存活的机体数  $X(D)$  是不同的。故  $X(D)$  是依賴参数  $D$  的随机变量, 辐射致死就可用随机過程來描述。

又我們認為下述条件成立:(1) 平稳性, 即对任意  $K > 0, S > 0$  在剂量区间  $(D, D + S)$  内, 因剂量  $S$  而杀死的細胞数  $X(D) - X(D + S) = K$  的概率只与  $S$  有关, 而与  $D$  无关, 这个条件反映概率規律与剂量  $D$  的关系。(2) 当用一定剂量照射机体时, 由于只是射線对机体作用, 可認為机体之間是无相互影响的, 这即是說在  $(D, D + S)$  内,  $K$  个細胞死亡的概率与剂量  $D$  以前細胞死亡的情况无关, 也表明在这  $(0, D), (D, D + S)$  内机体死亡的进程是互不影响而相互独立的。(3) 設在任一剂量区间內, 細胞中的每一个在  $\Delta D$  内死亡的概率为:

$$\mu \Delta D + O(\Delta D) \quad (1)$$

式中  $\mu$  是一个常数, 其意义以后討論。又上式可解释为  $\Delta D$  充分小时, 一个机体死亡的概率与  $\Delta D$  成正比例, 只相差較  $\Delta D$  为高阶的无穷小, 显然,  $\Delta D$  愈小就愈正确。

本文 1963 年 3 月 7 日收到。

于是仿文献<sup>[2,3]</sup>类似的推理,令  $P_n(D)$  表示剂量  $D$  时有  $n$  个细胞存活的概率,可得出下列微分差分方程:

$$\frac{dP_n(D)}{dD} = -n\mu P_n(D) + (n+1)\mu P_{n+1}(D) \quad (2)$$

初始条件应为:

$$P_n(0) = \begin{cases} 0 & \text{当 } n \neq n_0 \text{ 时} \\ 1 & \text{当 } n = n_0 \text{ 时} \end{cases} \quad (3)$$

$n_0$  是无剂量照射时细胞数目数,(3)式的生物学意义是显然的。

利用熟知的“母函数”法解方程(2),求得概率函数  $P_n(D)$  为:

$$P_n(D) = \binom{n_0}{n} (e^{\mu D} - 1)^{n_0-n} e^{-n_0\mu D} \quad (4)$$

期望值

$$E\{X(D)\} = n = n_0 e^{-\mu D} \quad (5)$$

以及方程

$$\text{Var}\{X(D)\} = n_0 e^{-\mu D} (1 - e^{-\mu D}) \quad (6)$$

由于“至少死亡一个细胞的概率”(即机体死亡出现的概率)为:  $1 - P_{n_0}(D) = 1 - e^{-n_0\mu D} = n_0\mu D + o(D)$  (当  $D$  很小时)从而可得:

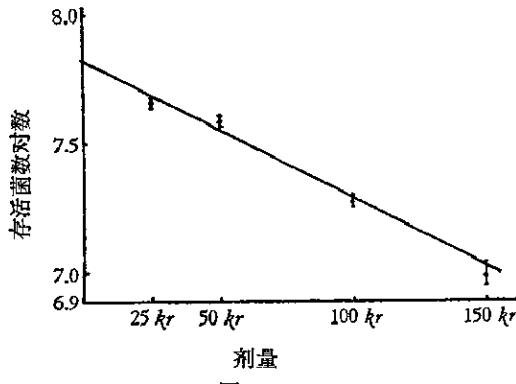
$$\lim_{D \rightarrow 0} \frac{1 - P_{n_0}(D)}{D} = n_0\mu \quad (7)$$

这说明因微剂量而至少致死一个细胞的概率为  $n_0\mu$ , 特别当  $n = n_0 = 1$  时,(7)式为:

$$\lim_{D \rightarrow 0} \frac{1 - P_1(D)}{D} = \mu \quad (8)$$

(8)式说明一个机体因微剂量而致死的概率为  $\mu$ , 这就是  $\mu$  的生物学含义。

最近薛禹谷、刘心明<sup>[4]</sup>对酵母菌 *Saccharomyces. Cerevisiae* 用  $\gamma$  射线照射,研究其生理影响时,发现这种酵母菌在  $\gamma$  射线下的存活率如图 1:



这很明显符合于公式  $n = n_0 e^{-\mu D}$ , 又他们测定式中的  $\mu$  值为  $1/83.3$ 。

又庄增輝、錢稼蓀<sup>[5]</sup>用  $\gamma$  射线处理酵母 *Caud-*

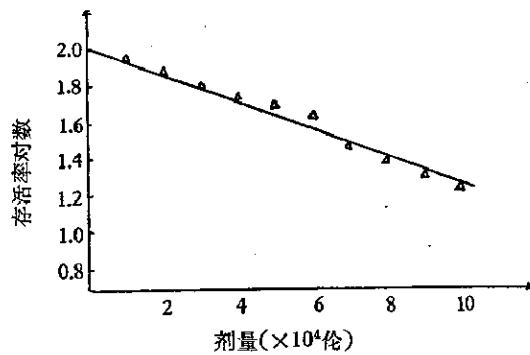


图 2

*C. utilis* 时,得存活率与剂量的关系如图 2:

当采用公式  $n = n_0 e^{-\mu D}$  时,把  $\frac{n}{n_0}$  看做存活率,取其对数,它对剂量关系就为上述曲线,特别有趣的是在剂量  $4 \times 10^4$ — $6 \times 10^4$  伦間有两点較为明显偏离曲线,由于曲线相应随机变量的期望值,点相應于随机变量,令  $\frac{d}{dD} \text{Var}\{X(D)\} = 0$  得  $\bar{D} = \frac{\ln 2}{\mu}$ , 又因有  $\frac{d^2}{dD^2} \text{Var}\{X(D)\}|_{D=\bar{D}} < 0$ , 故知  $\bar{D} = \frac{\ln 2}{\mu} = D_0 \ln 2$  为方差的极大值,但我們知庄、錢兩人对 *C. utilis* 所求出的半致死剂量  $D_0 \ln 2$  为 52.200 伦, 实驗曲线上两个較明显偏离的点恰在半致死剂量附近,而这时方差最大,故有明显的偏离。

由此可见,把随机过程中的純死亡過程的結果用于电离辐射致死過程在一次击中的条件下是适合的。

## 参考文献

- [1] Lea, D. E.: *Action of Radiation on Living Cells*, 2d, ed Cambridge University Press, New York, 1955 (或徐浩、韓仪合譯:“辐射对活細胞的作用”,科学出版社,1962年)。
- [2] Feller, W.: *An Introduction to Probability Theory and its Application*, Vol. 1, 2d, ed. John Wiley and Sons, New York, 1957.
- [3] Bharucha-Reid, A. T. : *Elements of the Theory of Markov Process and their Application*, pp. 361, McGraw-Hill book co. any, Inc., New York, 1960.
- [4] 薛禹谷、刘心明:微生物学报, 8 (4): 429—436, 1962。
- [5] 庄增輝、錢稼蓀:微生物学报 8 (4): 437—444, 1962。